

EV Group revolutionizes 3D integration from advanced packaging to transistor scaling with NanoCleave™ layer release technology – September 23, 2022

EVG introduced NanoCleave™, a revolutionary layer release technology for silicon that enables ultra-thin layer stacking for front-end processing, including advanced logic, memory and power device formation, as well as semiconductor advanced packaging. NanoCleave is a fully front-end-compatible layer release technology that features an infrared (IR) laser that can pass through silicon, which is transparent to the IR laser wavelength. Coupled with the use of specially formulated inorganic layers, this technology enables an IR laser-initiated release of any ultra-thin film or layer from silicon carriers with nanometer precision. EVG's new NanoCleave technology utilizes an IR laser and inorganic release materials to enable laser debonding on silicon with nanometer precision. The nanometer-precision of EVG's new process supports advanced semiconductor device roadmaps calling for thinner device layers and packages, increased heterogeneous integration, and reduced processing costs through thin-layer transfer and the elimination of glass substrates.



△ 3D 접충 및 후공정에서 실리코 캐리어의 이점

3D 집적에서는 점자 높아지는 인터커넥션 대역폭으로 보다 고성능의 시스템을 구현하도록 박형 웨이퍼 공정을 위한 캐리어 기술이 중요하다. 이를 위해 기존의 주류 기법은 유리 캐리어를 사용하고 있다. 이 기법은 유기 접작제를 갖고 임시 본당을 해서 다바이스 레이어를 형성한 다음, 자외션(M) 파장 레이저로 접작제를 용해하고, 디바이스 레이어를 릴리즈한 후 최종 완성품 웨이퍼 상에 영구적으로 본당한다. 하지만 유리 기판은 실리론 위주로 설계된 반도체 제조 장비를 사용해서 저리하기가 까다롭고, 유리 웨이퍼를 처리할 수 있도록 업그레이드를 하려면 바용이 많이 든다. 유기질 접착제는 통상적으로 300°C 이하의 처리 온도로 제한되므로, 후공정에 사용하기에도 하계가 있다.

NanoCleave 기술은 무기 릴리즈 레이어를 이용해서 실리콘 캐리어를 사용할 수 있어 이런 온도 한계와 유리 캐리어의 호환성 이슈를 피할 수 있다. IR 레이저를 사용해서 나노미터 정밀도로 클리빙을 할 수 있어 기준 공 정을 변경하지 않고, 초박형 디바이스 웨이퍼를 처리할 수 있다. 이렇게 만들어진 초박형 디바이스 레이어를 전충하면 더 높은 대역폭의 인터커넥트를 구현할 수 있으며, 자세대 고성능 시스템을 위한 다이를 설계 및 세 분화하기 위한 새 기회를 만들 수 있다.

◇ 차세대 트랜지스터 노드에 요구되는 새로운 레이어 이송 프로세스

트랜지스터 로드맵이 3nm 이하 노드로 진화하면서 매립형 전원 레일, 후면 전원 공급 네트워크, 상보성 FET (CFET), 2D 원자 채널 같은 새로운 아키텍처와 설계 혁신이 필요해졌다. 이런 모든 기법에는 극히 얇은 소재의 레이어 이승이 요구된다. 실리콘 캐리어와 무기 릴리즈 레이어는 전 공정 제조 플로우를 위한 프로세스 청결 성, 소재 호환성, 높은 처리 온도 요건을 지원한다. 하지만 지금까지는 실리콘 캐리어는 그라인당, 연마, 식각 공정을 거쳐서 완벽하게 제거해야 한다. 이는 작업 중인 디바이스 레이어의 표면에 마이크론 대의 자이를 유 발하기 때문에 첨단 트랜지스터 노드의 박형 레이어 적중에 사용하기에는 적합하지 않다.

EVG의 새로운 NanoCleave 기술은 IR 레이저와 무기질 릴리즈 소재를 사용하므로 실리콘 상에서 나노미터 정 밀도로 레이저 디본딩이 가능하다. 이는 정단 패키징 공정에서 유리 기판을 사용할 필요가 없게 해 온도 한계 와 유리 캐리어 호환성 문제를 피할 수 있게 한다. 기존 공정을 변경하지 않고도 전 공정에서 캐리어를 통해 조박형(한 자릿수 마이크론 대 이하) 레이어도 이송할 수 있다. 이런 나노미터 대의 정밀도를 지원하는 EVG의 새 프로세스는 더 얇은 디바이스 레이어와 패키지가 필요한 정단 반도제 디바이스 로드맵의 요구를 증폭하고, 향상된 이중 집적을 가능하게 한다. 박형 레이어 이송 및 유리 기판을 사용할 필요가 없어 공정 비용을 줄이도 될 한다.

EV Group의 기술 이사인 폴 린드너(Paul Lindher)는 반도제 공정 노드를 축소하기가 갈수록 더 복잡하고 어려워지고 있다. 공정 노드를 축소하려면 프로세스 허용공자 또한 점자 즐기 때문이다. 업계에서는 더 높은 집적도와 더 높은 디바이스 성능을 달성하기 위한 새로운 프로세스와 집적 방법이 필요하다며 '우리의 NanoCleave 레이어 릴리즈 기술은 박형 레이어와 다이 적충을 통한 반도체 크기 축소 분야에서 게임 체인저가 될 것이다. 반도체 업계에서 가장 압박이 심한 요구 사항들을 해결할 잠재력을 갖고 있다고 말했다.

이어 'NanoCleave는 표준 실리콘 웨이퍼 및 웨이퍼 공정들과 호환되는 유연하고 범용성이 뛰어난 레이어 릴리즈 기술을 통해 우리 고객들이 첨단 디바이스 및 패키징 로드맵을 실현할 수 있게 지원할 것'이라며 '고객들 유 이 기술을 자신들의 기존 팬에 지체없이 통합하고 시간과 비용을 즐일 수 있을 것'이라고 덧붙였다.

◇ 차별화된 IR 레이저 기술

EVG의 NanoClesve 기술은 실리콘 웨이퍼 뒷면을 IR 레이저에 노출한다. 이 레이저는 실리콘을 투과하는 고유 의 파장을 사용한다. 표준 중착 공정을 통해 실리콘 스택에 미리 구축된 무기질 릴리즈 레이어가 이 IR 광을 흡수하고, 사전에 정말하게 지정된 레이어나 면적으로 실리콘을 분리한다. 무기질 릴리즈 레이어를 사용함으로써 좀더 정말하고, 얇은 레이어를 사용함 수 있다(유기 접착제를 사용할 때 수 마이크론 대뎠던 것에 비해수 나노미터 대로 얇아짐), 무기질 릴리즈 레이어는 고온 공정(최대 1000~C)과 호환할 수 있어 에피택시, 중착, 어널링 같이 유기 접착제를 사용할 수 없는 많은 새로운 전 공정 애플리케이션들로 레이어 이송을 가능하게하다.

http://www.shtimes.kr/news/article.html?no=19942